INFORMATION
SCIENCE
TECHNICAL
REPORT

NAIST-IS-TR2002007
ISSN 0919-9527

縮退故障のテスト生成アルゴリズムを用いたパス遅延故障に対するテスト生成法

大谷浩平，大竹哲史，藤原秀雄

March 2002

NAIST

〒 630-0101
奈良県生駒市高山町 8916-5
奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科

Graduate School of Information Science
Nara Institute of Science and Technology
8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-0101, Japan